# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-182749

(43)Date of publication of application: 30.06.2000

(51)Int.CI.

H01T 21/06 B21D 7/00 B21D 53/84 H01T 13/20 H01T 13/46

H01T 21/02

(21)Application number: 10-358008

(71)Applicant: NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

16.12.1998

(72)Inventor: HAMADA TAKAO

NOZAWA KAZUHIRO KOUMATSU SHINICHIRO

# (54) MANUFACTURE OF SPARK PLUG AND DEVICE THEREFOR

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately and efficiently adjust a gap interval so as to improve a production yield by correcting a present adjustment control variable of a processed plug on the basis of a field proven value of an adjusted gap interval of a processed plug in the past. SOLUTION: Correction is carried out for increasing an adjustment control variable of the following processed spark plug if an adjusted gap interval measurement value g' is larger than a gap interval target value gt and for reducing an adjustment control variable for the processed spark if the adjusted gap interval measurement value g' is lower than the gap interval target value gt. That is, correction is carried out to increase the following adjustment control variable for preventing a lack of deformation if an adjusted gap interval g' of an already processed spark plug tends to rise. Contrarily, correction for reducing the following adjustment control variable is carried out if the adjusted gap interval g' tends to lower for preventing excessive deformation.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-182749 (P2000-182749A)

(43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

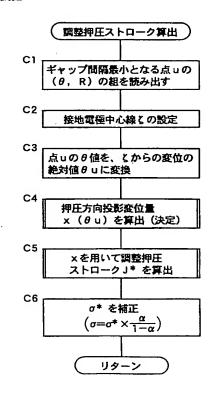
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号		FΙ					テーマコード(参考)
H 0 1 T	21/06			H0	1 T	21/06			5G059
B 2 1 D	7/00			B 2	1 D	7/00			
	53/84					53/84			
H 0 1 T	13/20			H0	1 T	13/20		E	
	13/46					13/46			
		客	查請求	未請求	旅館	項の数6	OL	(全 17 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	 }	特願平10-358008		(71)	出願人	000004	1547		
						日本特	殊陶業	株式会社	
(22)出顧日		平成10年12月16日(1998.12.16	;)			愛知県	名古屋	市瑞穂区高辻	叮14番18号
				(72)	発明者	<b>新田</b>	隆男		
						愛知県	名古屋	市瑞穂区高辻	<b>叮14番18号</b> 日
						本特殊	陶業株	式会社内	
				(72)	発明者	新野澤	和弘		
		•				愛知県	名古屋	市瑞穂区高辻	叮14番18号 日
		•				本特殊	陶業株	式会社内	
				(74)	代理人	100095	751		
•						弁理士	菅原	正倫	
									,
									最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 スパークプラグ製造方法及びスパークプラグ製造装置

#### (57)【要約】

【課題】 一定の調整制御量に対するギャップ縮小量  $\Delta$  gに被処理スパークプラグ個体間でばらつきがある場合でも、ギャップ間隔を正確かつ効率的に調整することができるスパークプラグ製造方法を提供する。

【解決手段】 一連の複数の被処理スパークプラグのギャップ間隔を調整する際に、現在の被処理スパークプラグの調整制御量(調整押圧ストロークあるいは打撃回数)を、過去の被処理スパークプラグの調整後火花ギャップ間隔の測定値g」に基づいて(例えば該測定値g」と目標値g tとの差に基づいて)補正する。一定の調整制御量に対するギャップ縮小量に被処理スパークプラグ個体間でばらつきがある場合でも、ギャップ間隔を正確かつ効率的に調整することができ、ひいてはスパークプラグの製造歩留まり向上に貢献できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 接地電極が中心電極と対向してそれらの間に火花ギャップが形成されたスパークプラグの製造方法であって、前記火花ギャップのギャップ間隔を調整するために、

調整前のギャップ間隔gを測定する調整前ギャップ間隔 測定工程と、

その測定された調整前ギャップ間隔gがギャップ間隔目標値gtに近づくよう、前記接地電極に対して押圧パンチによる押圧又は打撃パンチによる打撃を加えてこれに 10曲げ加工を施し、前記ギャップ間隔の調整を行う調整曲げ工程と、

前記調整前ギャップ間隔gと前記ギャップ間隔目標値g tとに基づいて、前記押圧パンチの調整押圧ストローク 又は打撃パンチの打撃回数(以下、これらを総称して調 整制御量という)を決定する調整制御量決定工程と、 調整後のギャップ間隔g'を測定する調整後ギャップ間 隔測定工程と、

一連の複数の被処理スパークプラグの前記ギャップ間隔 を調整する際に、現在の被処理スパークプラグの前記調 20 整制御量を、過去の被処理スパークプラグの前記調整後 ギャップ間隔g'の実績値に基づいて補正する調整制御 量補正工程と、

を含むことを特徴とするスパークプラグ製造方法。

【請求項2】 前記調整制御量補正工程において、前記調整後ギャップ間隔g がギャップ間隔目標値gtよりも大きい場合には、次の被処理スパークプラグの前記調整制御量を大きくする補正を行い、同じくギャップ間隔目標値gtよりも小さい場合には、次の被処理スパークプラグの前記調整制御量を小さくする補正を行う請求項 301記載のスパークプラグ製造方法。

【請求項3】 前記調整制御量決定工程は、

現在行おうとしている調整曲げ工程に先行するN回(N  $\ge 2$ )の調整曲げ工程を時系列順に配列したときに、それら各調整曲げ工程の補正因子A を、それぞれ前記ギャップ間隔目標値g t と前記調整後ギャップ間隔g とを用いて、A=g t / (g +g t) により算出し、それらN 個の調整曲げ工程について求められた該A の値の平均値を反映した補正係数 $\alpha$  を算出する補正係数算出工程と、

過去の調整曲げ工程の実績において、測定された調整後ギャップ間隔度'が対応するギャップ間隔目標値度はよりも大きくなる側に隔たった曲げ処理実績の数が増えるほど現在の調整曲げ工程に対する調整制御量が大きくなり、逆に小さくなる側に隔たった曲げ処理実績の数が増えるほど現在の調整曲げ工程に対する調整制御量が小さくなる形で、前記補正係数αが作用する算出アルゴリズムにより、前記調整制御量を算出する調整制御量算出工程と、

を含む請求項1又は2に記載のスパークプラグ製造方

法。

【請求項4】 前記曲げ加工を押圧パンチによる押圧により行うとともに、前記接地電極の押圧曲げ後、押圧解除したときに発生するスプリングバック量 $\nu$ を予め求めておき、前記調整制御量としての調整押圧ストローク $\sigma$ を、このスプリングバック量 $\nu$ を見込んだ値として決定し、

前記調整制御量補正工程においては、この調整押圧ストローク $\sigma$ による曲げ加工の結果として得られる調整後ギャップ間隔gがギャップ間隔目標値gtよりも大きい場合には、次の被処理スパークプラグの調整押圧ストローク $\sigma$ を大きくし、同じくギャップ間隔目標値gtよりも小さい場合には、次の被処理スパークプラグの調整押圧ストローク $\sigma$ を小さくするように補正を行う請求項2又は3に記載のスパークプラグ製造方法。

【請求項5】 前記調整後ギャップ間隔g が前記ギャップ間隔目標値gtを包含する規定の範囲に満たなかった場合には、前記ギャップ間隔測定値g が該範囲に到達するまで、前記調整曲げ工程を繰り返す請求項4記載のスパークプラグ製造方法。

【請求項6】 接地電極が中心電極と対向してそれらの間に火花ギャップが形成されたスパークプラグの製造方法であって、前記火花ギャップのギャップ間隔を調整するために、

調整前のギャップ間隔度を測定する調整前火花ギャップ 間隔測定手段と、

その測定された調整前ギャップ間隔gがギャップ間隔目標値gtに近づくよう、前記接地電極に対して押圧パンチによる押圧又は打撃パンチによる打撃を加えてこれに曲げ加工を施し、前記ギャップ間隔の調整を行う調整曲げ手段と、

前記調整前ギャップ間隔gと前記ギャップ間隔目標値g tとに基づいて、前記押圧パンチの調整押圧ストローク 又は打撃パンチの打撃回数(以下、これらを総称して調 整制御量という)を決定する調整制御量決定手段と、 調整後のギャップ間隔gを測定する調整後ギャップ間隔 測定手段と、

一連の複数の被処理スパークプラグの前記ギャップ間隔 を調整する際に、現在の被処理スパークプラグの前記調 40 整制御量を、過去の被処理スパークプラグの前記調整後 ギャップ間隔g の実績値に基づいて補正する調整制御 量補正手段と、

を含むことを特徴とするスパークプラグ製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スパークプラグ製造方法及びスパークプラグ製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】スパークプラグの製造においては、その 50 火花ギャップ間隔の調整法の一つとして、押圧パンチを

備えた曲げ装置により、接地電極に調整曲げ加工を施す方法が知られている。例えば特開平3-64882号公報には、CCDカメラ等によりギャップ間隔をモニタしながら、ギャップ間隔が目標値に達するまで押圧パンチにより接地電極への押圧を繰り返す方法が開示されている。また、エアハンマ等の打撃機構により接地電極に打撃を繰り返し加える方法もある。例えば、特開平8-153566号公報には、CCDカメラ等によりスパークプラグのギャップ部分を撮影してギャップ間隔を測定し、測定されたギャップ間隔の値に応じて次の打撃回数 10を決定し、ギャップ間隔が目標値に到達するまでこれを繰り返す手法が開示されている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記方法では、画像撮影等により測定されたギャップ間隔g」が目標値gtに満たない場合、調整に必要なギャップ縮小量 $\Delta$ g=gーgtの値に応じて、押圧パンチの調整押圧ストロークやハンマリングの回数を適宜設定することとなる。そので、従来は、 $\Delta$ gが同じ値であれば調整押圧ストロークや打撃回数は、一律に同じ値に設定するようにしていた。しかしながら、実際には、調整押圧ストロークや、と、世電極の材料組成、加工履歴あるいは寸法等の相違にといて、得られるギャップ縮体間でばらつくことが、被処理スパークプラグ個体間でばらつくことがようなばらつきの度合いが大きくなると、ギャップ間隔の調整精度が損なわれ、不良増加につながる問題がある。

【0004】本発明の課題は、一定の調整制御量に対するギャップ縮小量 $\Delta$ gに被処理スパークプラグ個体間で 30 ばらつきがある場合でも、ギャップ間隔を正確かつ効率的に調整することができ、ひいてはスパークプラグの製造歩留まり向上に貢献できるスパークプラグ製造方法及び製造装置を提供することにある。

### [0005]

【課題を解決するための手段及び作用・効果】上記の課題を解決するために本発明は、接地電極が中心電極と対向してそれらの間に火花ギャップが形成されたスパークプラグの製造方法(製造装置)において、その火花ギャップのギャップ間隔を調整するために、調整前のギャップ間隔度を測定する調整前ギャップ間隔測定工程(手段)と、その測定された調整前ギャップ間隔度がギャップ間隔目標値度はに近づくよう、接地電極に対して押圧パンチによる押圧又は打撃パンチによる打撃を加えてこれに曲げ加工を施し、ギャップ間隔の調整を行う調整曲げ工程(手段)と、調整前ギャップ間隔の調整を行う調整曲げ工程(手段)と、調整前ギャップ間隔度とギャップ間隔目標値度はとに基づいて、押圧パンチの調整押圧ストローク又は打撃パンチの打撃回数(以下、これらを総称して調整制御量という)を決定する調整制御量決定工程(手段)と、調整後のボャップ間隔点、た利力を表表調整 50

後ギャップ間隔測定工程(手段)と、一連の複数の被処理スパークプラグのギャップ間隔を調整する際に、現在の被処理スパークプラグの調整制御量を、過去の被処理スパークプラグの調整後ギャップ間隔g の実績値に基づいて補正する調整制御量補正工程(手段)と、を含むことを特徴とする。

【0006】上記本発明の方法ないし装置によれば、一連の複数の被処理スパークプラグのギャップ間隔を調整する際に、現在の被処理スパークプラグの調整制御量(調整押圧ストロークあるいは打撃回数)を、過去の被処理スパークプラグの調整後火花ギャップ間隔の測定値度がに基づいて(例えば該測定値度がと目標値度tとの差に基づいて)補正するようにしたから、一定の調整制御量に対するギャップ縮小量に被処理スパークプラグ個体間でばらつきがある場合でも、ギャップ間隔を正確かつ効率的に調整することができ、ひいてはスパークプラグの製造歩留まり向上に貢献できる。

【0007】調整制御量補正工程(手段)においては、調整後ギャップ間隔測定値g」がギャップ間隔目標値g はよりも大きい場合には、次の被処理スパークプラグの調整制御量を大きくし、同じくギャップ間隔目標値g はよりも小さい場合には、次の被処理スパークプラグの調整制御量を小さくするように補正を行うことができる。すなわち、既に処理済みの被処理スパークプラグの調整後ギャップ間隔g」が増大の傾向を示している場合には、以降の調整制御量を大きくする補正を行って変形量不足を起こりにくくし、逆に調整後ギャップ間隔g」が減少の傾向を示している場合には、以降の調整制御量を減少させる補正を行って過剰な変形を起こりにくくする。これにより、ギャップ間隔調整の精度をより向上させることができる。

【0008】次に調整制御量決定工程(手段)は、現在 行おうとしている調整曲げ工程に先行するN回(N≧ 2) の調整曲げ工程を時系列順に配列したときに、それ ら各調整曲げ工程の補正因子Aを、それぞれギャップ間 隔目標値gtと調整後ギャップ間隔g'とを用いて、A =gt/(g'+gt) により算出し、それらN個の調整 曲げ工程について求められた該Aの値の平均値として補 正係数αを算出する補正係数算出工程(手段)と、過去 の調整曲げ工程の実績において、測定された調整後ギャ ップ間隔g'が対応するギャップ間隔目標値よりも大き くなる側に隔たった曲げ処理実績の数が増えるほど現在 の調整曲げ工程に対する調整制御量が大きくなり、逆に 小さくなる側に隔たった曲げ処理実績の数が増えるほど 現在の調整曲げ工程に対する調整制御量が小さくなる形 で上記補正係数αが作用する算出アルゴリズムにより、 調整制御量を算出する調整制御量算出工程(手段)と、 を含むものとすることができる。

」て調整制御量という)を決定する調整制御量決定工程 【0009】上記補正係数αは、次のような意味を有し (手段)と、調整後のギャップ間隔g.を測定する調整 50 ている。すなわち、補正因子Aは、ギャップ間隔目標値 gtと実際に測定された調整後ギャップ間隔g (以下、結果値ともいう)との隔たりが小さくなると1/2に近づき、結果値が目標値よりも大きくなる側に隔たると1に近づき、逆に小さくなる側に隔たると0に近づく。従って、その平均値である補正係数 $\alpha$ も、過去の調整曲げ工程の実績において、上記結果値と目標値との隔たりが小さい曲げ処理実績の数が増えるほど1/2に近づき(パターン1とする)、結果値が目標値よりも大きくなる側に隔たった曲げ処理実績の数が増えると1に近づき(パターン2とする)、逆に小さくなる側に隔たった曲げ処理実績の数が増えると1に近 でき(パターン12とする)、逆に小さくなる側に隔たっ 10 た曲げ処理実績の数が増えると10に近づく(パターン12とする)。

【0010】例えば補正前調整制御量を $\gamma$ として、補正後調整制御量 $\gamma$  を $\gamma \times \alpha / (1-\alpha)$  により算出する場合を考える。上記パターン1では、 $\alpha / (1-\alpha)$  の値は1に近づくので、補正の効果は少なくなる。一方、パターン2では、 $\alpha / (1-\alpha)$  の値は、目標値gtからの結果値gの隔たりが大きくなるほど逆比例的に大きくなるので、補正後調整制御量 $\gamma$  は大きくなり、ギャップ間隔が広くなり過ぎる不具合を抑制することができる。また、パターン3では、 $\alpha / (1-\alpha)$  の値は、目標値gtからの結果値gの隔たりが大きくなるほど0に近づくので、補正後調整制御量 $\gamma$  は小さくなり、ギャップ間隔が狭くなり過ぎる不具合を抑制することができる。

【0011】ただし、補正係数 $\alpha$ を用いた調整制御量の 算出アルゴリズムは、上記のように補正前調整制御量 $\gamma$ に対する単純な積の形で作用するものに限られず、調整 後ギャップ間隔g がギャップ間隔目標値よりも大きく なる側に隔たった曲げ処理実績の数が増えるほど調整制 御量が大きくなり、小さくなる側に隔たった曲げ処理実 績の数が増えるほど調整制御量が小さくなる形になって いるものであれば、各種採用可能である。

【0012】曲げ加工を押圧パンチによる押圧により行う場合は、接地電極の押圧曲げ後、押圧解除したときに発生するスプリングバック量 $\nu$ を予め求めておき、調整制御量としての調整押圧ストローク $\sigma$ を、このスプリングバック量 $\nu$ を見込んだ値として決定することができる。スプリングバック量 $\nu$ を調整押圧ストローク $\sigma$ に反映させることにより、ギャップ間隔調整をより精度高く 40行うことができる。この場合、調整制御量補正工程においては、この調整押圧ストローク $\sigma$ による曲げ加工の結果として得られる調整後ギャップ間隔 $\sigma$ がギャップ間隔目標値 $\sigma$ は、次の被処理スパークプラグの調整押圧ストローク $\sigma$ を大きくする補正を行い、同じくギャップ間隔目標値 $\sigma$ とよりも小さい場合には、次の被処理スパークプラグの調整押圧ストローク $\sigma$ を小さくする補正を行うことができる。

【0013】他方、打撃により調整曲げ工程を行う場合は、例えば上記補正係数αと、調整ギャップ縮小量Δg 50

(=g-gt)と、1打撃当りのギャップ縮小量uとを用いて、現在の調整曲げ工程に対する打撃回数n(この場合、このnが調整制御量となる)を、 $n=(\Delta g/u) \times \{\alpha/(1-\alpha)\}$  により算出される打撃回数算出工程(手段)を含ませることができる。この場合も、 $\alpha/(1-\alpha)$  の値はパターン1では1に近づき、補正の効果は少なくなる。また、パターン2では、( $\Delta g/u$ )× $\{\alpha/(1-\alpha)\}$  により算出される打撃回数nが大きくなり、ギャップ間隔が広くなり過ぎる不具合を抑制することができる。

【0014】なお、調整曲げ工程は、例えば各被処理スパークプラグにつき1度ずつ実施することができる。この場合、過去の調整曲げ工程の各実績は、過去に処理したスパークプラグに1対1に対応したものとなる。他方、調整後火花ギャップ間隔の測定値g」が目標値gtを包含する規定の範囲に満たなかった場合には、測定値g」が該範囲に到達するまで、調整曲げ工程を繰り返すこともできる。これにより、ギャップ間隔不良を一層生じにくくすることができる。この場合、1つの被処理スパークプラグに対し、調整曲げ工程の実績が複数生ずる場合がある。

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に示す実施例を参照して説明する。図1は、本発明のスパークプラグ製造装置(以下、単に製造装置という)の一実施例を概念的に示す平面図である。該製造装置1は、被処理スパークプラグ(以下、ワークともいう)Wを搬送経路C(本実施例では直線的なものとなっている)に沿って間欠的に搬送する搬送機構としてのトラバーサ300を備え、その搬送経路Cに沿って、接地電極整列機構12、基準部位値測定装置(基準位置測定手段)13、曲げ装置(調整曲げ手段)14、及び撮影手段としての撮影・解析ユニット(調整前及び調整後ギャップ間隔測定手段)15等の工程実施部が配置されている。

【0016】トラバーサ300は、搬送経路Cに沿って 敷設されたレール303.303上を移動する移動テー ブル302と、その移動テーブル302に取り付けられ た回転ワークホルダ304とを有する移動テーブル機構 11を主体に構成されている。移動テーブル302は、 タイミングプーリ(スプロケットでもよい)306.3 06に回し懸けられたタイミングベルト(チェーンでもよい)301の中間位置に取り付けられ、正逆両方向に 回転可能な駆動モータ24によりタイミングベルト30 1を巡回駆動することにより搬送経路Cに沿って往復動 するとともに、各工程実施部にて停止しつつ、検査及び 曲げの各工程が順次行われるようになっている。

【0017】図6に示すように、ワークWは、筒状の主

体金具W3、その主体金具W3の内側に嵌め込まれた絶縁体W4、絶縁体W4の軸方向に挿通された中心電極W1、及び主体金具W3に一端が溶接等により結合されるとともに他端側が中心電極W1側に曲げ返され、その先端面が中心電極W1の側面に対向する接地電極W2等を備えている。接地電極W2は、中心電極W1の中心軸線周りに複数(本実施例では4つ)配置され、全体が多極スパークプラグとして構成されている。

【0018】図2は、移動テーブル機構11の構造を示 す断面図である。その回転ワークホルダ304の上面側 10 には、その中心位置において垂直方向に形成されたワー ク装着孔311が開口しており、ここに筒状のサブホル ダ23に後端部が嵌め込まれたワークWが、該サブホル ダ23とともに接地電極W2側が上となるように立てた 状態で着脱可能に装着される。他方、回転ワークホルダ 304の下面中心部からは、ワーク装着孔311の軸線 (すなわち、ワーグWの軸線) の延長上において回転軸 310が下向きに延び、移動テーブル302に孔設され た軸孔に挿通されるとともに、ベアリング313,31 4を介して回転可能に支持されている。回転軸310は 20 モータ315により所定の角度単位、具体的にはワーク Wの接地電極W2の配置角度間隔(本実施例では90 。) を単位として、正逆両方向に回転駆動される。これ により、回転ワークホルダ304すなわちワークWは、 自身の軸線周りに接地電極W2の配置角度間隔を単位と して回転することとなる。

【0019】次に、回転ワークホルダ304の上面に は、図3に示すように、装着されたワークWを取り囲む 形で複数(本実施例では3つ)のワークチャック316 が取り付けられている。各ワークチャック316は、そ 30 れぞれ図2に示すように、回転ワークホルダ304の上 面に設けられたガイド316cに対し、ワーク装着孔3 11を中心とする半径方向においてワークWに対し進退 可能に取り付けられたスライド部材316aと、そのス ライド部材316aの上面にボルト316dを用いて固 定されたチャックプレート316bとを有している。図 3に示すように、チャックプレート316bは先端に向 かうほど狭幅となるように、両側面が斜面状に形成され ており、その先端位置には、ワークW側の被保持面に対 応する形状(この場合、主体金具W3のねじ部の外周面 に対応する円弧状)のワーク保持面316eが形成され ている。

【0020】図2に示すように、回転ワークホルダ304の内部には、各スライド部材316aをガイド316に沿って進退駆動するチャックシリンダ317が内蔵されている。各スライド部材316をチャックシリンダ317により、装着されたワークWに向けて前進させると、図3(a)に示すように、ワークWは主体金具W3のねじ部外周面において、3つのチャックプレート316bにより挟み付けられた状態で保持されることとな

る。なお、図3(b)は、ワークWを保持した状態にて、回転ワークホルダ304を反時計方向に90°回転させた状態を示している。

【0021】次に、図4は、接地電極整列機構12の構造を示す平面図である。接地電極整列機構12は、移動テーブル機構11に対するワークWの装着位置に設けられており、手動(あるいは装着用のロボットを用いてもよい)にて回転ワークホルダ304に装着されたワークWの、検査対象となる火花ギャップに対応する接地電極W2を、以降の検査及び曲げ加工の工程実施に好都合となる向きに整列・位置合わせするためのものである。この場合、図1に示すように、ワークWの搬送経路Cの片側に沿って、基準部位置測定を除く各工程の実施位置が配置される形となっており、接地電極整列機構12は、接地電極W2の先端面と中心電極W1の側面との対向方向(図6も参照)が搬送経路Cと略直交し、かつ接地電極W2が工程実施位置の配列側を向くようにワークWを整列させるようになっている。

【0022】具体的には、接地電極整列機構12は、ガ イド319に沿って搬送経路Cと略平行に移動可能な本 体318を備え、その先端側には、1対の整列アーム3 20、320が、回転ワークホルダ304に装着された ワークWの接地電極W2に対応する高さ位置において、 略水平な面内でそれぞれ旋回可能に取り付けられてい る。これら2つの整列アーム320,320は、本体3 18の先端部幅方向両側に、それぞれピン321, 32 1により旋回可能に取り付けられており、先端部には把 持ヘッド320a, 320aがそれぞれ形成されてい る。他方、各アーム320,320の後端部は、図示し ないリンク機構及びエアシリンダにより進退駆動され る。これにより整列アーム320、320は、把持ヘッ ド320a, 320aが互いに接近・離間する向きに旋 回駆動され、整列対象となる接地電極W2を両把持ヘッ ド320a、320aにより、所定の整列位置において 挟み込む形で整列・位置決めするようになっている。

【0023】図5は、基準部位置測定装置13の構成例を示すものである。該測定装置13は、搬送経路Cを挟む形でその両側に配置された投光部201と受光部202とを備える。投光部201は、幅が中心電極Wlの軸線と略平行となる向きにて帯状のレーザ光L1(図6も参照)を、測定対象となる接地電極W2を先端部中間位置にて横切るように投射するものであり、受光部202は該帯状のレーザ光L1を受けるラインセンサ(例えば一次元CCDセンサ)により構成されている。レーザ光L1の接地電極W2に遮られる部分は受光部202に到達しないので影となり、ラインセンサの出力からこの影の先端位置を読み取ることで、接地電極W2の先端位置(基準部位置)を知ることができる。

【0024】図7に、撮影・解析ユニット15の構成例 50 を示している((a)は要部正面図、(b)は側面図で

ある:画像解析部の電気的構成については後述する)。 撮影・解析ユニット15は、フレーム22上に固定され たベース36と、そのベース36にほぼ垂直に立設され た支柱37とを有する。そして、その支柱37にはカメ ラ駆動部39が、スライドクランプ41.41を介し て、上下にスライド可能に取り付けられている。カメラ 駆動部39は、ケース43内に昇降ヘッド42と、その 昇降ヘッド42に螺合してこれを昇降移動させるねじ軸 44と、タイミングプーリ48, 49とタイミングベル ト47とを介してねじ軸44を正逆両方向に回転駆動す 10 るカメラ昇降モータ46とが収容された構造を有する。 昇降ヘッド42には、撮影位置に位置決めされたワーク Wを撮影するカメラ40と、そのワークWの先端部を照 らす照明部としてのリングライト38とが取り付けら れ、それらカメラ40とライト38とは一体の撮影装置 本体部45を形成している。

9

【0025】カメラ駆動部39は、モータ46の作動に よりねじ軸44を回転させ、ワークWの撮影方向(すな わち上下方向) において撮影装置本体部45ひいてはカ メラ40を移動させることにより、これをワークWの撮 20 影対象部分(この場合、接地電極W2の先端面)に合焦 する位置に位置決めする役割を果たす。

【0026】カメラ40は、例えば二次元CCDセンサ を画像検出部として有するCCDカメラとして構成され ており、中心電極W1の軸線方向先端側、すなわち上方 からワークWを撮影する。図11に示すように、該カメ ラ40は、ワークWの火花ギャップgと、これに面する 接地電極W2及び中心電極Wlの各エッジが視野210内 に収まるように撮影する。

【0027】次に、図8は曲げ装置14の構成例を示 す。曲げ装置14は、装置のベース50上に取り付けら れた例えば片持式のフレーム50aの前端面に、本体ケ ース51が取り付けられている。その本体ケース51内 には可動ベース53が昇降可能に収容されており、該可 動ベース53には押圧パンチ54が、本体ケース51の 下端面から突出する形態で取り付けられている。そし て、可動ベース53に螺合するねじ軸(例えばボールね じ)55を、押圧パンチ駆動モータ56により正逆両方 向に回転させることにより、押圧パンチ54は、ワーク Wの接地電極W2の曲げ部に対して、斜め上方から接近 ・離間するとともに、ねじ軸駆動の停止位置に対応し て、任意の高さ位置を保持可能とされている。なお、押 圧パンチ駆動モータ56の回転伝達力は、タイミングプ ーリ56a、タイミングベルト57及びタイミングプー リ55aを介して、ねじ軸55に伝達される。

【0028】図8に示すように、押圧パンチ54の先端 部には接地電極W2に当接する曲げ金具58が取り付け られており、可動ベース53と押圧パンチ54との間に は荷重センサとしてのロードセル155が配置されてい る。具体的には、可動ベース53の先端側に、押圧パン 50

チ54がロードセル155を挟み付けた状態にて取り付 けられており、押圧パンチ54(曲げ金具58)が接地 電極W2と当接するに伴い、ロードセル155は、押圧 パンチ54と可動ベース53との間で挾圧されて、該当 接に伴う荷重変化を検出するようになっている。ここで は押圧パンチ54の基端側が筒状に形成され、その後方 側開口部から可動ベース53の先端部が内側に差し込ま れている。押圧パンチ54は該可動ベース53に対し、 軸線方向後方側すなわちロードセル155を挟み付ける 方向に少し摺動できるようになっている。これにより、 押圧パンチ54への付加荷重のロードセル155に対す る伝達効率が高められ、荷重検出精度がさらに高められ ている。なお、押圧パンチ54は、図示しないストッパ により、可動ベース53からの抜け落ちが阻止されてい

【0029】また、図20に示すように、押圧パンチ5 4 (図8) の接地電極W2に対する接近・離間方向、す なわち調整押圧ストローク方向OPは、中心電極Wlの中 心軸線と直交する面を基準面(後述する投影面と平行: ここでは略水平に設定されている)Hとのなす角度Bが 略45°に設定されている。他方、曲げ金具58の先端 面(接地電極W2との当接面となる)と調整押圧ストロ ーク方向OPの垂線Vとは一定の角度A(この実施例で は0°)をなしている。

【0030】図9は、スパークプラグ製造装置1の主制 御部100とその周辺の電気的構成を表すブロック図で ある。主制御部100は、1/0ポート101とこれに 接続されたCPU102、ROM103及びRAM10 4等からなるマイクロプロセッサにより構成されてお り、ROM103には主制御プログラム103aが格納 されている。そして、 I / Oポート101には、トラバ ーサ300 (図1) の駆動部2 c が接続されている。該 駆動部2cは、サーボ駆動ユニット2aと、これに接続 された駆動モータ24と、そのモータ24の回転角度位 置を検出するパルスジェネレータ2b等を含んで構成さ れている。また、I/Oポート101には、移動テーブ ル機構11、接地電極整列機構12、基準部位置測定装 置13、曲げ装置14及び撮影・解析ユニット15が接 続されている。また、I/Oポート101には記憶装置 105が接続されている。CPU102は、主制御プロ グラム103aにより調整押圧ストローク決定手段及び 調整制御量補正手段の主体として機能する。

【0031】図16は、曲げ装置14の電気的構成例を 示すブロック図である。その制御部150は、I/Oポ ート151とこれに接続されたCPU152、ROM1 53及びRAM154等からなるマイクロプロセッサを 要部として構成されている。押圧パンチ駆動モータ56 は、サーボ駆動ユニット156を介して1/0ポート1 51に接続されており、パルスジェネレータ (PG) 1 59がつながれている。そして、CPU152は、RO

M153に格納された制御プログラムによりRAM15 4をワークエリアとして、主制御部100から指示され た調整押圧ストロークが得られるようにモータ56を駆 動させ、接地電極W2に対する曲げ加工を行う制御を司 る。なお、RAM104は、CPU102のワークエリ ア104aとして機能する。また、前述のロードセル1 55は、ロードアンプ157及びA/D変換器158を 介して I / Oポート151に接続されている。

【0032】図10は、撮影・解析ユニット15の電気 的構成を示すものである。その制御部(以下、画像解析 10 部ともいう) 110が、 I/Oポート111とこれに接 続されたCPU112、ROM113及びRAM114 等からなるマイクロプロセッサにより構成されており、 ROM113には画像解析プログラム113aが格納さ れている。また、1/0ポート111には、撮影手段と しての前述のカメラ40(二次元CCDセンサ115 と、そのセンサ出力を二次元デジタル画像入力信号に変 換するためのセンサコントローラ116とを含む)とが 接続されている。また、RAM114には、CPU11 2のワークエリア114aと、撮影カメラ40によるワ 20 ークWの撮影画像データを記憶するためのメモリ114 bとが形成されている。なお、CPU112は、画像解 析プログラム113aにより、電極エッジ線情報生成手 段、及び火花ギャップ間隔算出手段等の主体となるもの である。

【0033】以下、製造装置1を用いた、本発明のスパ ークプラグの製造方法の処理の流れを、図12のフロー チャートを参照して説明する。まず、図1の移動テーブ ル302をワーク装着位置へ移動し、図2に示すよう に、ワークWを回転ワークホルダに装着する。S1で は、接地電極整列機構12が主制御部100からの指令 を受けて、図4に示すように整列アーム320を作動さ せ、接地電極W2の1つを挟み込んで整列・位置決めを 行う。その整列・位置決めされた接地電極W2が処理対 象として選択される。S2では、整列アーム320によ り接地電極W2が挟み込まれたままの状態を維持しつ つ、移動テーブル機構11において、3つのワークチャ ック316をチャックシリンダにより作動させ、ワーク Wをチャックする。このチャックにより、ワークWは接 地電極W2の整列状態を保持することとなる。チャック が完了すれば、接地電極整列機構12は整列アーム32 0を退避させる。

【0034】続いて、S3では、ワークWはトラバーサ 300により基準部位置測定装置13の位置へ運ばれ る。基準部位置測定装置13は図5に示すようにレーザ 光し1により、対象となる接地電極W2の先端位置を測定 する。次いでS4において、図7のカメラ駆動部39 は、測定された接地電極W2の先端位置を参照してカメ ラ40を昇降させ、接地電極W2に合焦する位置に位置 決めする。S5ではギャップ撮影・解析処理が行われ

る。ここでは、ワークWが、カメラ40を位置決め済み の撮影・解析ユニット15に対して撮影位置に移動・位 置決めされ、画像解析部110(図10)がカメラ40 からの画像を取り込み、その画像を解析することによ り、図11に示すようにギャップgを挟んで対向する中 心電極W1のエッジE1と、接地電極W2のエッジE2とを 決定し、それらエッジEl, E2間の中心電極Wlの半径 方向の距離としてギャップ間隔gの値を求める。また、 火花ギャップgのギャップ間隔目標値gtを読み出し、 測定したギャップ間隔(調整前ギャップ間隔)gとの差 を演算して、調整ギャップ縮小量△g=g-gtを求 め、これを主制御部100(図9)に転送して、そのR AM104 (図23) に記憶させする。なお、gtの値 は、主制御部100の記憶装置105に対し、図24に 示すようにスパークプラグの品番Y毎に記憶されてお り、初期化処理(図26)によりRAM104にロード される(図23)。そして、必要に応じて主制御部10 0から撮影・解析ユニット15に転送して使用する。 【0035】次いで、S6では、測定した調整前ギャッ プ間隔gとギャップ間隔目標値gtとを用いて、曲げ装 置14(図8)の曲げパンチ54の調整押圧のためのス トロークを算出する。S7では、ワークWを曲げ装置1 4の曲げ加工位置へ移動・位置決めし、図8の曲げ装置 14が、主制御部100からの指令と調整押圧ストロー クσの値とを受け、そのストロークにてモータ56(図 8) を作動させて接地電極W2に押圧を加え、曲げ加工 によるギャップ間隔の調整を行う。このとき、主制御部 100では、例えばRAM104 (図9) に記憶されて いる曲げ回数の値nをインクリメントする。

【0036】そして、S8でワークWを再び撮影位置に 移動させ、再びギャップ間隔の測定を行う。次いで、S 20では補正係数の更新処理となるが、詳細については 後述する。続いて、59で測定した調整後ギャップ間隔 g'を目標値gtと比較・判定し、調整後ギャップ間隔 g'がギャップ間隔目標値gtに到達していなければS 10を経てS6に戻り、調整後ギャップ間隔g'を再び 調整前ギャップ間隔gとみなす形で、以下同様の処理に より曲げ加工とギャップ測定とを繰り返す。なお、S1 0 で曲げ回数 n が上限値 n maxを超えても目標値 g tに到 達しない場合は異常として処理を打切り、S11へ進ん でワーク排出となる。他方、S9でギャップ間隔が目標 値gtに到達すれば正常と判定し、S12を経てS13 へ進み、図3(b)に示すように、回転ワークホルダ3 04を所定角度(本実施例では90°)回転させること により、次の接地電極W2を処理位置に移動・位置決め する。そして、S3に戻り、上記の工程を繰り返す。こ れにより、多極プラグの各接地電極W2に対するギャッ プ間隔の検査と、その調整処理とが順次行われてゆく。 そして、S12において全て接地電極W2についての処 50 理が完了すれば、S11に進んでワーク排出となり、終

了となる。

【0037】さて、図12のギャップ撮影・解析処理 (S5, S8)では、画像により決定されたエッジE 1. E2の情報を用いてギャップ測定処理が行われる。図 13は、その処理の流れの一例を示すものである。ま ず、L1において、接地電極W2の先端エッジ線E2の情 報(エッジ線上の各点の位置座標集合として与えられ る)と、中心電極W1の外周エッジ線Eの情報(中心座 標Oと半径r0として与えられる)とを読み出す。次い で、図15 (a) に示すように、L2においてスキャン 10 角度位置 θ を基準角度位置 θ 0 (基準線は、例えば Ο と 接地電極W2の先端エッジ線E2の一方の端点とを結ぶ 線) とし、L3で該角度位置 $\theta$  (=  $\theta$ 0) において中心 ○を通る基準線しを生成する。そして、L4で接地電極 W2のエッジ線E2との交点Pの座標を求め、L5で中心 座標OからPまでの距離R=OPを算出する。このRと θとの値の組を制御部110 (図10) のRAM114 に記憶する。次に、L6で角度位置を一定微小角 Δθだ け増加させて、し7で新たな基準線しを生成し、さらに L8を経てL4に戻り、E2との交点を求めて同様にR を算出し、そのときの $\theta$ 値と対応づけてRAM114に 記憶する。この処理をLとE2との交点が生じなくなる まで繰り返す。

13

【0038】これにより、RAM114には、図14に 示すように、各角度位置  $\theta$  と対応する R 値の組( $\theta$ .  $R) = (\theta 1, R1), (\theta 2, R2), \cdots, (\theta n)$ , Rn) が記憶される。これらの値の組は、図15 (b) に一点鎖線にて示すように、 $\theta$  - R平面上の点と してプロットすることにより、接地電極W2の先端エッ ジ線E2の起伏レベルプロファイルPFを表すこととな る。

【0039】図13に戻り、し9において、この起伏レ ベルプロファイルPFに平滑化処理を行う。この平滑化 処理は、例えば図15 (b) に示すように、起伏レベル プロファイルPFを複数の所定長さの区間Seg1, ····, segmに区分し、各区間Seg毎に起伏レベルプロファイル

 $x (\theta u) = R \cos \theta u -$ 

る突起BPが生じているが、平均化処理によりこの突起 BPが馴らされて突出高さが小さくなり、後述するギャ ップ間隔測定への影響が軽減される。 【0040】次に、図12の調整押圧ストローク算出工

PFを平均化する処理として行うことができる。例え

ば、区間Seg2には打抜き時のバリ等に起因すると思われ

程(S6)と調整曲げ工程(S7)について説明する。 図17は、調整押圧ストローク算出処理の一例を示すフ ローチャートであり、図18はその説明図である。ま ず、C1にて、ギャップ間隔が最小値gaとなる点、す なわち間隔最小点uの( $\theta$ , R)の組を図10のRAM114から読み出す。この場合の $\theta$ は、基準角度位置 $\theta$ 0からの角度で表されている。

【0041】次に、中心電極W1の中心軸線と直交する 投影面πを考え、この投影面π上に接地電極W2の先端 エッジ線を投影した状態を考える。図7に示すようにカ メラ40の撮影方向が中心電極W1の軸線方向と一致し ているから、上記投影面πは、カメラ40の視野平面、 換言すれば撮影画像の表示画面と等価なものとみなすこ とができる。まず、図17のC2にて、接地電極W2の 幅方向中心位置を通る接地電極中心線ζを投影面π上に 設定する。ζは、例えばエッジ線E2の一方の端点の角 度位置である基準角度位置θ0から反対側の端点の角度 位置である Bnに至る角度区間を二分する線として決定 することができる。なお、押圧パンチの押圧方向は、投 影面π上にてこの接地電極中心線ζと略平行な向きに設 定される形となる。

【0042】そして、C4において点uの $\theta$ 値を、接地 電極中心線くと、中心軸線〇と間隔最小点uとを結ぶ直 線Jとのなす角度 $\theta$ uの値に変換し、C5において、直 線Jの向きにおいてギャップ間隔目標値gtが得られる ように、調整押圧ストロークσの投影面π上における投 影長さx(以下、 $\theta$ uの関数であることを示すためにx $(\theta u)$  とも書く)を、次の算出式(又はこれと実質的 に等価な結果が得られる算出アルゴリズム)により算出 する:

 $(R^2 c o s^2 \theta u - \{R^2 - (r 0 + g t)^2\}^2)^{1/2}$ 

30

 $\cdots$ 0

ただし、r0は中心電極W1のエッジ線Eの半径であり、 40 動するときの点uの角度変位である。 RはOから点uまでの距離である。なお、R=r0+g であるから、Rを使用した算出アルゴリズムはgを使用 した算出アルゴリズムであるとみることができる。従っ て、整調整押圧ストロークσの算出に使用する上記の式 が、gとgtとの双方を使用するものとなることは明ら かであろう。この算出式は、図18に示すように、押圧 によりエッジ線E2が $\zeta$ に沿ってx( $\theta$ u)だけ平行移動 してE2 に移るとの仮定に基づき、図中(1)及び(2)の 方程式を幾何学的に導き、これをxについて解くことに より得られるものである。なお、øは、E2がE2'に移 50

【0043】なお、押圧により達成される $x(\theta u)$ の 値が小さい場合はめも小さく、押圧後においてもuは角 度位置 $\theta$ uをほぼ保持すると考えることができる。この 場合は、図19に示すように、点uの(半径方向の)目 標変位量、すなわち調整ギャップ縮小量Δgはg-gt で表すことができる。そして、これを用いて $x(\theta u)$ を、

 $x (\theta u) = \Delta g / \cos \theta u \cdots 2$ にて、より簡便に算出することができる。

【0044】他方、各種θuの値に対応する上記xの値

20

を、最終的な調整押圧ストロークσを反映した調整押圧 ストロークパラメータ値として所定の記憶手段、例えば 図10の記憶装置115に対し、図21に示すように、 θυの値と対応付けた形で記憶しておくこともできる。 そして、 $\theta$ uの値に応じて、対応するxの値を記憶手段 から読み出し、上記算出値の代わりに使用することとな る。この場合、データ処理可能な全ての θ uの値に対応 するxの値を記憶しておいてもよいし、 $\theta$ uのいくつか の代表値に対応するxの値のみを記憶しておき、中間の xの値を補間法により算出するようにしてもよい。

【0045】次に、図17のC5に進み、x (θu)を 用いて押圧パンチ34の調整押圧ストロークσを算出す る。まず、接地電極W2のスプリングバックッを考えな い場合の調整押圧ストロークσ'は、例えば以下のよう にして求めることができる。すなわち、図20に示すよ うに、押圧パンチ54の調整押圧ストローク方向OP は、基準面H(すなわち投影面π)に対し所定角度B (略45°) をなすように斜めに設定され、かつ曲げ金 具58の先端面も調整押圧ストローク方向OPの垂線V と一定の角度Aにて交差している。そして、x ( $\theta$ u) が、曲げ金具58の先端面の、基準面Hに沿う移動量 (この場合、水平方向移動量) に対応していると仮定し て、σ'は幾何学的に、

 $\sigma' = x \cdot s i n (B+A) / c o s A \cdots 3$ として算出することができる。そして、この $\sigma$  に対 し、見込まれるスプリングバック量ッを加味することに ・より、補正前調整押圧ストローク $\sigma$ \*を、

 $\sigma^* = \sigma' + \nu \cdots \otimes$ にて算出する。

【0046】次いで、図17のC6に進み、算出された 30 補正前調整押圧ストロークσ\*に対し、補正係数αを用 いた補正処理を行い、最終的な調整押圧ストロークσを 算出する。以下、この補正処理の内容について詳しく説 明する。

【0047】まず、最初の被処理スパークプラグWの曲 げ加工処理に際しては、図26の初期化処理を予め行っ ておく。この処理は例えば主制御部100(図9)にて 行われるものである。まず、図示しない入力部等からの 手動入力あるいは上位管理装置等からの送信により初期 化信号と品番 Y のデータを受信する (M 1 0 1 、 M 1 0 40 2)。そして、記憶装置105(図10)から、その品 番Yに対応するギャップ間隔目標値gt、標準スプリン グバック量ッ、及び補正データAの組 {A} = A1、A2 、・・・・、AN(個数Nは予め設定しておく:例えば10 0個程度)を読み出して、その平均値をとることにより 補正係数αの初期値を算出する(M104、M10 5)。これらgt、 $\nu$ 、 $\{A\}$ 及び算出した $\alpha$ は、 $\boxtimes 2$ 3に示すように、RAM104中の対応するメモリにそ れぞれ記憶される。

制御部100(図9)にて、図25に示すような流れに 従って補正係数αの更新が行われる。まず、S121, 122において、ギャップ間隔目標値gtと、ギャップ 撮影・解析処理(S8)にて算出・記憶した調整後(曲 げ後)ギャップ間隔値g'とを、それぞれRAM104 (図9) から読み出す。そして、対応する調整曲げ工程 (図12:S7)についての補正因子を、

として算出する(S123)。

【0049】S124に進み、上記Aの算出値を、図9 のRAM104の対応するメモリに記憶する。ここで、 このメモリはシフトメモリとして構成されており、先行 するワークWについて算出されたAの値が、時系列の新 しいものから順に所定数N個(例えば100個程度)だ け記憶されている(なお、前述の初期化工程(図15) で読み込まれるAの初期値は、同一品番Yにおける前回 処理時の最後のN個分のAのデータを残しておき、それ を使用するようにしている)。そして、新たに算出され たAの値をその先頭のエリアに記憶するとともに、先の データはメモリシフトにより繰り下がり、最も古いデー タは消去される。こうして、Aの組 {A} の内容が更新 されるとともに、S125で更新後の全てのAの値の平 均値として補正係数αを算出する。

【0050】こうして算出された補正係数αを用い、図 17のC6では、最終的な調整押圧ストロークσを、下 式⑥(前記④式も用いる)により、

 $\sigma = \sigma * \times \alpha / (1 - \alpha) \cdots 3$ として算出することができる。

【0051】なお、ギャップ縮小方向の補正前調整押圧 ストローク成分  $(\sigma^*)$  gとして、補正後調整押圧スト ローク成分  $\sigma$  gを  $\sigma$  g =  $(\sigma^*)$  g ×  $\alpha$  /  $(1-\alpha)$  によ り算出することもできる。調整押圧ストローク方向がギ ャップ縮小方向と一致している場合は、σgをそのまま 補正後調整押圧ストロークσとして使用できる。他方、 一致しない場合は、ギャップ縮小方向においてσgが確 保されるよう、適宜これを調整押圧ストローク方向への 値に変換して使用することができる。

【0052】他方、補正前調整押圧ストロークのギャッ プ縮小方向成分 (σ\*) gを予め調整押圧ストローク方 向への値に変換して、補正前調整押圧ストローク σ\*を 求めておき、これに補正を施すようにしてもよい。例え ば変換関係が $\sigma^* \rightarrow G$  ( $\sigma^*$ ) で表されている場合、 $\sigma$  $=G(\sigma^*) \times \alpha / (1-\alpha)$  により補正後調整押圧ス トロークσを求めることができる。また、スプリングバ ック量 $\nu$ にのみ補正を施すこと、例えば $\sigma g = \Delta g + \nu g$  $\times \alpha / (1 - \alpha)$  等に基づき、補正後調整押圧ストロー ク値σを算出することも可能である(νgは、νのギャ ップの縮小方向の成分である)。

【0053】次に、図22は、調整曲げ工程の処理内容 【0048】他方、図12の補正係数更新処理では、主 50 の一例を示すフローチャートである。曲げ装置14の制

17

御部150 (図16) は、B1にて主制御部100からの起動信号を受け、B2で調整押圧ストロークσの値を受信して、これを該ストローク数に対応するモータ56の回転数すなわちPG159のパルス数Pσに変換する。そして、B3でPGパルスカウンタ(例えばRAM154内に形成される)をリセットし、B4でモータ56を起動する。これにより、曲げ金具58(図8)は、接地電極W2に向けて接近を開始する。また、同時に、ロードセル155からの出力Lxの読み込みをスタートする。

【0054】曲げ金具58が接地電極W2に当接すると、その当接に伴う圧力変化をロードセル155が検知して、その出力値Lxを変化させる。B5では、Lxの値が基準値L0を超えた場合(あるいは、Lxの微分値が所定値を超えた場合としてもよい)に、曲げ金具58が接地電極W2と接触したとみなし、これを調整押圧ストロークの開始位置として、PG159からのパルスカウントを開始する(B6)。そして、そのパルスカウントを開始する(B6)。そして、そのパルスカウント値PがP $\sigma$ に到達すれば、調整押圧ストローク終了とみなし、モータを停止する(B8)。最後にB9で、モータを逆転して押圧パンチ54を退避させ、処理を終了する。

【0055】なお、本発明は、上記のように多極スパークプラグへの適用に限られるものではなく、図27に示すように、接地電極W2の側面が中心電極W1の先端面と対向する、いわゆる平行電極型スパークプラグの火花ギャップgの間隔調整にも全く同様に適用することができる。

【0056】また、図28に示すように、被処理スパー クプラグWの上記接地電極W2に対し、調整曲げ手段と して曲げ装置14に代えてエアハンマユニット300を 使用し、接地電極W2に外側から打撃を付与してギャッ プgの間隔を調整するようにしてもよい。エアハンマユ ニット300は、被処理スパークプラグWの搬送経路の 両側に配置された2組のエアパンチハンマ345を備 え、各エアパンチハンマ345は、エアシリンダ347 で駆動されるハンマ346により、それぞれ被処理スパ ークプラグWの対応する接地電極W2を外側から打撃し て、ギャップgの間隔を減少させるように構成されてい る。この場合、前記補正係数αと、調整ギャップ縮小量 40  $\Delta g$  (= g - gt ) と、1 打撃当りのギャップ縮小量 u とを用いて、調整制御量としての打撃回数nを、n=  $(\Delta g/u) \times {\alpha/(1-\alpha)}$  により算出すること ができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のスパークプラグ製造装置の一例を示す 平面図。

【図2】移動テーブル機構の側面断面図。

【図3】その回転ワークホルダの作用を説明する平面 図。

- 【図4】接地電極整列機構をその作用とともに示す平面 図。
- 【図5】基準部位値測定装置の平面図及び側面図。
- 【図6】ワークWの要部と、これに対するレーザ光の投射位置とを示す説明図。
- 【図7】撮影・解析ユニットの要部正面図及び側面図。
- 【図8】曲げ装置の側面図。
- 【図9】図1の製造装置の主制御部の電気的構成を示す ブロック図。
- 10 【図10】撮影・解析ユニットの画像解析部の電気的構成を示すブロック図。
  - 【図11】カメラ視野をその変形例とともに示す模式 ™
  - 【図12】図1の製造装置の処理の流れを示すフローチャート。
  - 【図13】ギャップ測定処理の流れを示すフローチャー
  - 【図14】接地電極エッジ線のデータを概念的に表す 図
- 0 【図15】ギャップ測定処理の概念を示す説明図。
  - 【図16】曲げ装置の電気的構成の一例を示すブロック 図
  - 【図17】調整押圧ストローク算出処理の流れを示すフローチャート。
  - 【図 18 】 x (  $\theta$  u)の幾何学的算出原理を示す説明
  - 【図19】同じく、その簡便な方法と示す説明図。
  - 【図20】x( $\theta$ u)を調整押圧ストロークに変換する原理を説明する図。
- $\mathbb{Z}[S]$  【図21】記憶装置に記憶される $\mathbb{Z}[S]$  とのデータの組を概念的に示す図。
  - 【図22】調整曲げ工程の流れを示すフローチャート。
  - 【図23】主制御部が使用する主なメモリエリアを示す 説明図。
  - 【図24】主制御部における記憶装置の記憶内容の要部 を示す説明図。
  - 【図25】補正係数更新処理の流れを示すフローチャート。
  - 【図26】補正係数の初期化処理の流れを示すフローチャート。
  - 【図27】平行電極型スパークプラグの例を示す図。
  - 【図28】調整曲げ手段をエアハンマリングユニットで 構成した例を示す図。

#### 【符号の説明】

- 1 スパークプラグ製造装置
- W ワーク (被処理スパークプラグ)
- Wl 中心電極
- W2 接地電極
- g 火花ギャップ
- 50 El, E2 電極エッジ線

14 曲げ装置(調整曲げ手段)

15 撮影・解析ユニット(調整前火花ギャップ間隔測 定手段、調整後火花ギャップ間隔測定手段)

40 カメラ

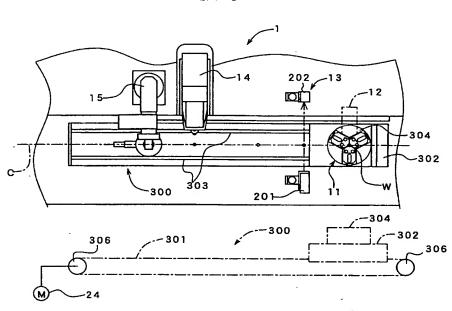
100 主制御部(調整制御量決定手段、調整制御量補

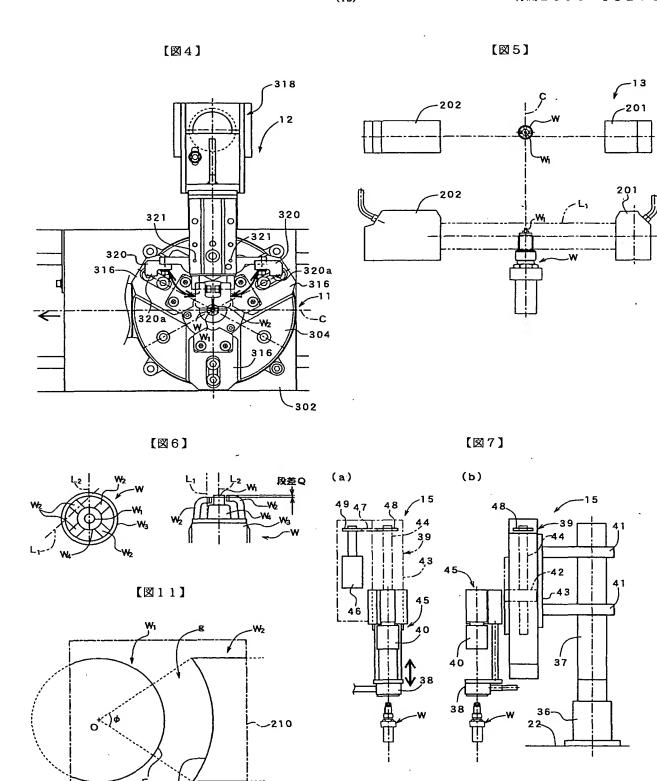
正手段)

110 画像解析部(ギャップ間隔算出手段、調整押圧ストローク決定手段)

300 エアハンマユニット (調整曲げ手段)

【図1】





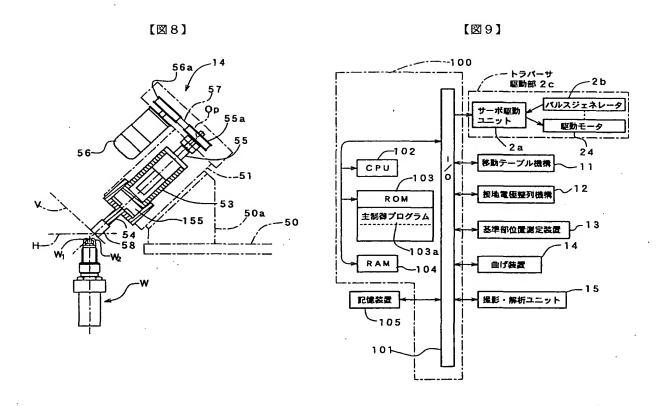
_		_		_
Τ.	₽.	2	1	1

$\theta_{_{f U}}$	θυ1	θ <sub>u2</sub>	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
×	Χı	X2		•	•	•		•	•		•		•

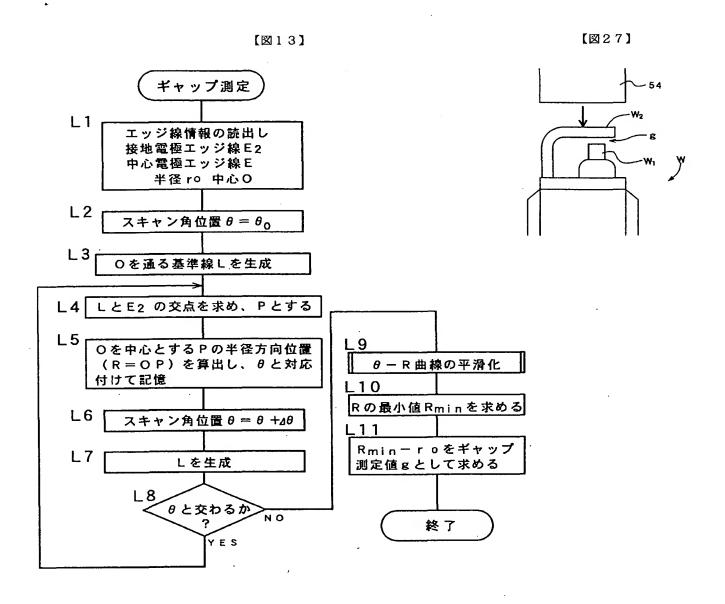
[図14]

<b>8</b> 1	θ2	θ3	84	θ 5	•	•	•	•	•	•	θ <sub>n</sub>
R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	R <sub>5</sub>	•		•	•		•	R <sub>n</sub>

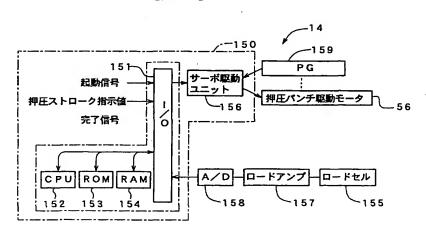
【図15】



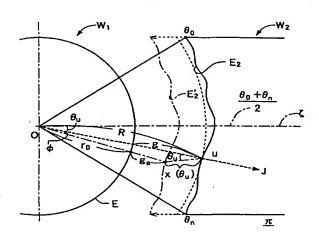
[図12] 【図17】 調整押圧ストローク算出 荆 始 ギャップ間隔最小となる点 u の (θ, R) の組を読み出す 接地電極整列 接地電極中心線との設定 ワークチャック 点uの $\theta$ 値を、 $\xi$ からの変位の 絶対値 $\theta$ uに変換 接地電極先端位置判定 押圧方向投影変位量 x (θu)を算出 (決定) カメラを合焦位置へ位置決め C5 **S**5 ×を用いて調整押圧 ストローク」\* を算出 ギャップ撮影・解析 C6 σ\* を補正 S 6  $\left(\sigma = \sigma^* \times \frac{\alpha}{1-\alpha}\right)$ 調整押圧ストローク算出 リターン 調整曲げ実施 調整回数 n を + 1 S13 **S8** ワーク回転 ギャップ撮影・解析 次の接地電極を 処理位置へ S20 【図25】 補正係数更新 補正係数更新 n o S12 S121 全ての接地電極 ギャップ目標値に ギャップ間隔目標値 gtを読出し の処理完了? 到達? yes yes no S122 調整後ギャップ間隔の 測定値g′を読出し S10  $n > n_{max}$ no S123 補正因子Aの算出 yes  $A = \frac{g_t + g'}{g_t + g'}$ gt S11 S124 A記憶/メモリシフト ワーク排出 α算出/更新 終 7  $\alpha = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} A i$ RETURN

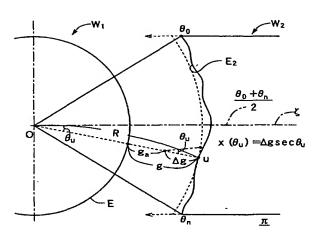


【図16】



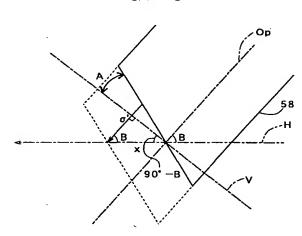
[図18]



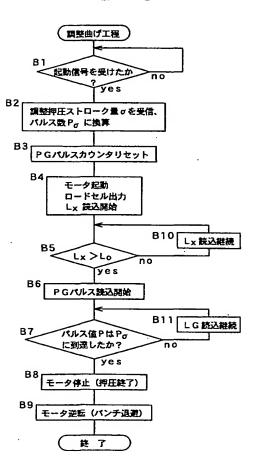


$$x \sin \theta_u = (r_0 + g_a) \sin \phi$$
 ・・・(1)  
 $(r_0 + g_a) \cos \phi + x \cos \theta_u = R$  ・・・(2)  
 $x < R \cos \theta_u$  を考慮してこれを解くと  
 $x (\theta_u) = R \cos \theta_u - \sqrt{R^2 \cos^2 \theta_u - \{R^2 - (r_0 + g_a)^2\}^2}$  ・・①  
(ただし R=r<sub>0</sub>+g)

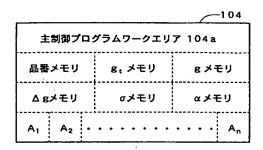
[図20]



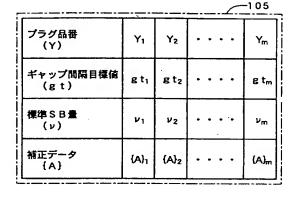
【図22】



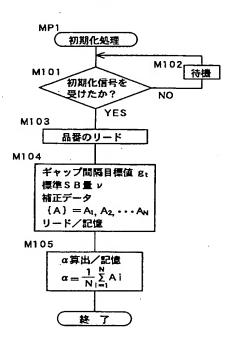
【図23】

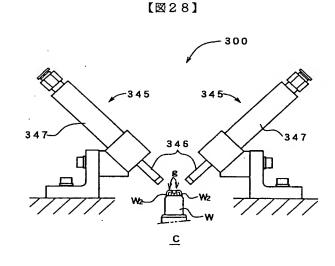


[図26]



【図24】





フロントページの続き

(51) Int. C1.7

識別記号

FI HO1T 21/02

テーマコード(参考)

HO1T 21/02

(72)発明者 光松 伸一郎

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

Fターム(参考) 5G059 AA10 CC02 CC03 EE15

					•
4,4,					
					•
			•	·	
	4.				
				1	:
					ų.
		·			
			•		
,					